# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-188928

(43) Date of publication of application: 22.08.1986

(51)Int.CI.

1 A

H01L 21/205 H01L 21/263

H01L 31/04

(21)Application number: 60-028244

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

18.02.1985

(72)Inventor: KAMIMURA TAKAAKI

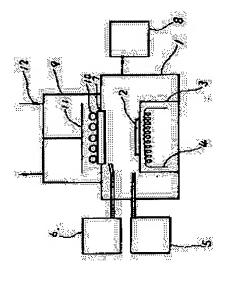
HIROSE MASAHIKO

# (54) OPTICALLY PUMPED THIN FILM FORMING METHOD

# (57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate change in film characteristic by a second gas by allowing the second inactive gas to flow so that film is not formed in the side of light transmitting window.

CONSTITUTION: A sample board 3 loading a sample 2, for example, consisting of a glass substrate is housed within a thin film forming vessel 1 and a heater 4 which heats said sample 2 is provided within the sample board 3. A first gas including raw material gas is supplied onto the sample from a raw material gas supply part 5. A second inactive gas which is helium gas is sprayed to a light transmitting window 7 from an inactive gas supply part 6 or is caused to flow along the window 7. The gas in the vessel 1 is exhausted from an exhaustion pump 8.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# ⑫公開特許公報(A)

昭61-188928

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)8月22日

H 01 L 21/205

21/203 21/263 31/04 7739-5F

6851-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称 光励起薄膜形成方法

②特 願 昭60-28244

**纽出 願 昭60(1985)2月18日** 

⑩発 明 者 上 村

孝,明

川崎市幸区小向東芝町1

株式会社東芝総合研究所内 株式会社東芝総合研究所内

砂発明者 広瀬

昌彦

川崎市幸区小向東芝町1

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人

弁理士 則近 憲佑

外1名

9月 細

1. 発明の名称、

光励起薄膜形成方法

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 光化学反応を利用して基材上に存譲を形成する方法に於いて、光化学反応を起す原料ガスを含む第1のガスを基材上近傍に流すと共に第2の不活性ガスを光源からの光を透過する窓の近傍に流すことを特徴とする光励起薄膜形成方法。

(2) 前記第2の不活性ガスは、ヘリウムであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光励起源膜形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、光化学反応を利用して薄膜形成を行う光励起UVD法に関する。

(発明の技術的背景と問題点)

近年、光エネルギーによる化学反応を利用し、 化合物ガスを分解して半導体ウェハ,ガラス等の 試料上に薄膜を形成する方法が開発されている。 この方法は光CVDと称され、通常の薄膜形成法 に比較し低温で膜形成ができることや荷電粒子に よるメメージがない等の特徴を有しており、今後 の薄膜形成技術において重要な位置を占めるもの として注目されている。

(発明の目的)

本発明は上述した、従来方法の欠点を改良したも

ので、旗 特性が変化することなく、 光透過 窓への 膜付着を抑えることのできる光励起薄膜形成方法 を提供することを目的とする。

### (発明の概要)

. 4

本発明は、基板側に原料ガスを含む第1のガスを施すと共に光透過窓側に、腹形成が起らないよりな第2のガスを流すことにより、窓上への膜付着を抑える方法において、第2のガスが不活性ガスであることにより、第2のガスによる膜特性の変化が起きない光励起薄膜形成方法を得ることにある。

### (発明の効果)

本発明によれば腹特性が変化することなく、光 透過窓への膜付着を抑えることができ、長時間の 膜形成を行っても膜の堆積速度が減少することが ない。

#### 〔発明の実施例〕

以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例に係わる光 CVD 装

ガス供給部(6)より、容器(1)内へ圧力 1 Torrで導入する。そとで低圧水銀ランブ(光双)(6)からの 衆外光を試料(2) 面上に照射し、シリコン膜の形成を行った。その結果、ガラス基板上にシリコン膜を 10 (μm) 物積しても、光透過 窓 (6) 上には膜の 地積はほとんど起らず、 得られたシリコン 膜の膜 特性もヘリウムガスを導入しない場合の膜特性と 同じであった。

さらに具体的突動例について説明する。ことでは落板100~300℃に加熱し、水銀を微量含んだモノシランガス及び希釈ガスを全流量100 SOOMガス圧力 0.5 Torrで導入し、低圧水銀ランブからの紫外光(254185nm)を落板面上に限射して基板上にシリコン膜を形成した。第2 図に原料ガスであるモノシランガスに水栗ガスを混合した特に得られたシリコン膜の特性(暗導電率 d、AM-1 100mW/od下での光導電率 p)を示す。水栗ガスを混合した場合には、膜特性が大きく変化していることが判る。第3 図にモノシランガスにヘリウムガスからなる不活性ガスを混合し

一方、容器(1)の上部にはランブパウス(9)がありランブハウス(9)内には低圧水銀ランブ加及び紫外光を反射する反射板(0)が設けられている。不活性ガスライン、(2)は、ランブハウス内を不活性ガスでパージするものである。

とのように構成された本装置でのシリコン膜の形成について述べる。ヒーター(4)で試料(2)を加熱し、原料ガスとして水銀を含んだモノシランガスを原料ガス供給部(5)より、ヘリウムガスを不活性

た時に得られたシリコン膜の特性を示す。ヘリウムガスを混合した場合には、膜特性にほとんど変化がない。

とのように水紫ガスを混合した場合には、腰特性には大きな変化が見られるが、ヘリウムガスを混合した場合には膜特性が変化しないことが判明した。

尚、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。 薄膜形成に用いた原料ガスとしては上記実施例ではモノシラン (SiH())を用いたが、他の高次シラン (例えばジンラン (Si,H。),トリンラン (Si,H。)など)ヤメチルシラン系ガス (例えばジメチルシラン (OH,)。SiH。)など) ヤハロシラン系ガス (例えばSiH。)など)でもよい。また、炭化水素系ガス (例えばO,H。など) ヤグルマン系ガス (例えばO,H。など) ヤグルマン系ガス (例えば O,H。など) ヤグルマン系ガス (例えば O,H。など) ヤグルマン系ガス (例えば O,H。など) ヤグルマン系ガス (例えば O,H。など) ヤグルマン系ガス (例えば O,H、など) ヤグルマン系ガス (例えば O,H、、光顔は低圧水銀ランブに限るものではなく、

重水楽ランプ、 希ガスのマイクロ波放電による光 源等でも良く、さらに圧力、 基板温度、 ガス流量 は所望の膜により適宜定めればよく、 水鉄を含ま ない直接励起でもよい。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図は、本発明の一実施例に係わる シリコン膜の特性を示す図、第3図は光励起薄膜 形成装置を示す概略構成図である。

1 … 薄膜形成容器(反応室)、2 … 試料(基材)、3 … 試料台、4 … ヒーター、5 … 原料ガス供給部、6 … 不活性ガス供給部、7 … 光透過窓、8 … 排気ポンプ、9 … ランブハウス、10 … 低圧水銀ランプ(光源)、11 … 反射板、12 … 不活性ガスライン。

代理人弁理士 則 近 憲 佑 (ほか1名)

